DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

009154579

Image available

WPI Acc No: 1992-282021/199234

XRPX Acc No: N92-215703

Wiring structure for liquid-crystal display panel - has insulation film

deposited on video signal line and transparent pixel electrodes formed on

film other than signal line NoAbstract
Patent Assignee: HITACHI LTD (HITA)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind

d Date

Applicat No

Kind Date

Week

JP 4194823

A 19920714 JP 90319834

A 19901122 199234

Priority Applications (No Type Date): JP 90319834 A 19901122

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg

Main IPC

Filing Notes

JP 4194823

A 13 G02F-001/136

Title Terms: WIRE; STRUCTURE; LIQUID; CRYSTAL; DISPLAY; PANEL; INSULATE;

FILM; DEPOSIT; VIDEO; SIGNAL; LINE; TRANSPARENT; PIXEL; ELECTRODE;

FORMING; FILM; SIGNAL; LINE; NOABSTRACT

Derwent Class: P81; U11; U14

International Patent Class (Main): G02F-001/136

). G021 -001/130

International Patent Class (Additional): G02F-001/1333; G02F-001/1343;

H01L-027/12; H01L-029/784

File Segment: EPI; EngPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03829723 **Image available**

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

PUB. NO.:

04-194823 [JP 4194823 A]

PUBLISHED:

July 14, 1992 (19920714)

INVENTOR(s): ONO KIKUO

KONISHI NOBUTAKE

APPLICANT(s): HITACHI LTD [000510] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

02-319834 [JP 90319834]

FILED:

November 22, 1990 (19901122)

INTL CLASS:

[5] G02F-001/136; G02F-001/1333; G02F-001/1343; H01L-027/12;

H01L-029/784

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 42.2

(ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R131 (INFORMATION PROCESSING --

Microcomputers & Microprocessers)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 1445, Vol. 16, No. 522, Pg. 41,

October 27, 1992 (19921027)

ABSTRACT

PURPOSE: To reduce production of a point defect by forming a first insulating film with a given thickness on an image signal line having a given thickness and forming a clear picture element electrode, being not present on an area occupied by an image signal line on the first insulating film deposited on the image signal line, on the first insulating film. CONSTITUTION: A liquid crystal orientation film ORI 1, a film transistor TFT, and a clear picture element electrode ITO 1 are formed on the lower clear glass substrate SUB 1 side on a basis of a liquid crystal layer LC. Below the substrate SUB 1, an orientation film ORI 2, a color filter FIL, and a black matrix pattern BM for light shield are formed on the polarizing sheet POL 1 and the upper substrate SUB 2 side, and a sheet POL 2 is formed on the substrate SUB 2. In sectional structure, a layer comprising a common electrode ITO 2, protection films PSV 1 and PSV 2, and an insulating film GI is formed. An image signal line DL formed of first and second conduction films d1 and d2 is formed on the insulating film GI. The protection film PSV 1 is formed thereon, and the electrode ITO 1 is formed after formation of the structure. Thus, two differences in a stage of an image signal line are produced between the adjoining electrodes ITO 1 and no point defect is produced.

19日本国特許庁(JP)

⑩ 特許 出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-194823

®Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 ❸公開 平成4年(1992)7月14日 G 02 F 1/136 500 9018-2K 505 1/1333 8806-2K 1/1343 9018-2K H 01 L 27/12 Α 7514-4M 29/784 9056-4M H 01 L 29/78 3 1 1 ·A

審査請求 未請求 請求項の数 16 (全13頁)

会発明の名称 液晶表示装置及びその製造方法

②特 顧 平2-319834

②出 願 平2(1990)11月22日

包 発明 者 小野 記久 雄 茨城県日立市久慈町4026番地株式会社日立製作所日立研

究所内

母 発明 者 小 西 信 武 **茨城**県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

究所内

创出 顯 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

四代 理 人 弁理士 鞠沼 辰之 外3名

明 細 書

1 . 発明の名称

商品表示装置及びその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- 2. 請求項1に於いて、映像信号線が3000人以上の厚さを持つことを特徴とする権品表示装

置.

- 4・1 つの走査信号線と1 つ映像信号線の交点に 薄膜トランジスタを形成し、前記走査信号線は 薄膜トランジスタのゲート電極に接触され、前 記映像信号線は薄膜トランジスタのドレイン 種に接触され、前記薄膜トランジスタのソー 象 電極に接触された繭素電極によって液晶を駆動

待開平4-194823 (2)

する機能を有する単位画素を透明基板上にマト リスク状に形成した液晶表示装置において、所 定の厚さを持つ映像信号線上に所定の厚さの第 一の絶縁膜が形成され、透明な画素電極は前記 映像信号線上に堆積された前記第一の絶縁膜上 の前記映像信号線の占有する面積上以外の少な くとも前記第一の絶縁膜上をエッチング除去さ れた領域に形成されていることを特徴とする液 品表示装置。

- 5. 請求項4において、透明な面素電極は前記映 毎個号線上に堆積された前記第一の絶縁膜上の 前記映像僧号線の占有する面積上以外の前記第 ーの絶器膜上をエッチング除去された領域にの み形成されていることを特徴とする液晶盗示装 盾.
- 6.請求項4又は5に於いて、その一部を除去さ れる第1の絶縁膜が3000人以上の厚さを持 つことを特徴とする液晶表示装置。
- 7.請求項4又は5に於いて、映像信号線とその 一部を除去される第一の絶縁膜がともに300

薄膜トランジスタを形成し、前記走査信号線は 璋膜トランジスタのゲート電極に接触され、前 記映像信号幕は薄膜トランジスタのドレイン電 極に接触され、前記薄顔トランジスタのソース。 電極に接触された面素電極によって液晶を駆動 する機能を有する単位画素を透明基板上にマト リスク状に形成した粧晶表示装置において、複 数本存在する走査信号線の第1番目と最終番目 を除く前記走査信号線を平面上で垂直方向の断 面構造にて、前記第1番目と最終番目を除く前 記走査信号線に対して腐合う透明な画光電極が、 前記走査電極材料を隠極酸化して形成した陽極 酸化膜上以外の部分に形成され、前記画表電極 上で光の透過する関ロ領域以外の部分に薄膜ト ランジスタのゲート絶奪膜を設けたことを特徴 とする液晶表示装置。

10. 走査信号線、走査信号線上に形成される降極 酸化膜、ソース電極に接触される面楽電極形成 順序は、走査信号線、陽極酸化際、菌素電線形 成の順序に製造され、陽極酸化膜と翻奏電極の

0 人以上の厚さを持つことを特徴とする被品表 示装置.

- 8、1つの走査信号線と1つ映像信号線の交点に 薄膜トランジスタを形成し、前記走査情号線は 薄膜トランジスタのゲート電極に接触され、前 記映像信号線は薄膜トランジスタのドレイン電 極に接触され、前記薄膜トランジスタのソース 電機に接触された面素電機によって液晶を駆動 する機能を有する単位面素を透明基板とにマト リスク状に形成した液晶表示装置において、複 数本存在する走査信号線の第1番目と最終番目 を除く前記走査信号線を平面上で垂直方向の断 面構造にて 前記第1番目と最終番目を除く前 記走査信号線に対して階合う画素電極が、前記 走査電極材料を陽極酸化して形成した陽極酸化 膜の少なくとも一つの段差以外に形成され、前 記画素電極上で光の透過する開口領域以外の部 分に薄膜トランジスタのゲート絶縁膜を設けた ことを特徴とする被品表示装置。
- 9、1つの走査信号解と1つ映像信号線の交点に

製造工程中に、他の絶撃膜の製造工程を含まな い工程で製造されることを特徴とする液晶表示 装置の製造方法。

- 11. 請求項8又は9に於いて、保持容量を形成す る上部及び下部電優は共に不透明の電極材料で 形成されたことを特徴とする液晶表示装置。
- 12、請求項8又は9に於いて、保持容量を形成す る上部電極は画素電極で形成されたことを特徴 とする液晶表示装置。
- 13. 請求項 8 又は 9 に於いて、前記走盗信号線と 前記陽優體化膜の厚さの絶和が3000人以上 であることを特徴とする液晶表示装置。
- 14. 1つの走査信号線と1つ映像信号線の交点に 薄膜トランジスタを形成し、前記走査信号線は 輝膜トランジスタのゲート電極に接触され、前 記映像信号線は薄膜トランジスタのドレイン電 優に接触され、前記薄膜トランジスタのソース 電極に接触された面楽電極によって液晶を駅動 する機能を有する単位函素を透明基板上にマト リスク状に形成した液晶表示装置において、複

特開平4-194823(3)

数本存在する映像信号線の第1番目と最終番目 を除く前記映像信号線を平面上で垂直方向の断 面構造にて、前記第1番目と最終番目を除く前 記映像信号線に対して脳合う画素電極が、脳合 う面素の一方が透明基板あるいは第一の絶像膜 上に形成され、他方の画素電優との平面上のほ ぼ中間位置に形成された映像信号線が前記第一 の絶縁膜上に形成され、前記他方の画素電極が 前記映像信号線上に形成された第2の絶縁膜上 に形成されたことを特徴とする液晶表示装置。

- 15. 請求項14において、前記画素電極が映像信 号線上以外の部分に形成されことを特徴とする 被品表示装置,
- 16、請求項14において、複数本存在する走査信 号線の第1番目と最終番目を除く前記走査信号 線を平面上で垂直方向の断面構造にて、前記第 1番目と最終番目を除く前記走査信号線に対し て際合う面景電極が、際合う碅素の一方が透明 碁板あるいは第一の絶縁膜上に形成され、他方 の面書書籍との平面とのほぼ中間位置に形成さ

る。このような用途として、アクティブマトリク ス液晶表示装置は製造工程が複雑であるため、短 稀不良等が発生しやすく、またこれらの不良は面 像として容易に認識できるため、これらの不良低

賊が可能な技術が選求されている。

点欠陥の原因として最も多いものは、透明なイ ンジュウムスズ酸化物ITOで形成された表示を 行う面表電機がホト工程でのレジスト残りやエッ チング工程でのエッチング不良等で加工残りが、 画表電艦ITOと映像信号を外部配動回路から供 給する映像信号器(ドレイン線)あるいは関合う 國素電極ITO同士が電気的短絡を生じる不良で ある.

上記前者の従来技術を用いたTFT被品ディス プレイの断面構造を第2回に示す。同図(a)は 映像信号線に対して平面上で聨合う画素電極に対 して映像信号線(ドレイン線)DLに垂直線上に 切った断面図、周図(b)は走査信号線Gしに対 して平面上で腐合う画素電極ITOに対して走査 個号線GL(ゲート線)に垂直線上に切った断面 れた走査信号線が前記第一の絶縁膜上に形成さ れ、前記他方の國来電優が前記走査借号線上に 形成された第2の絶縁膜上に形成されたことを 特徴とする液晶表示装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、液晶表示装置、特に、溶膜トランジ スタ及び画素電極で画素を構成するアクティブマ トリクス方式の液晶表示装置及びその製造方法に 関するものである。

〔従来の技術〕

TFT(母膜トランジスタ) を搭載したアクテ ィブマトリクス構成の液晶表示装置に関しては、 例えば、1989年、電子通信学会技術研究報告 (ED89-32) 項41や特開昭62-476 21号公報がある。

[発明が解決しようとする課題]

TFT液晶表示装置は、 小型低消費電力のディ スプレイ装置として、主としてマイクロコンピュ ータシステムにおけるモニター等に用いられてい

図である、

この技術を用いた場合、商素電板ITOと映像 信号線DLの短絡については絶縁膜GIで分離さ れており、この点での不良対策は行われている。 しかしながら、問國中の映像信号線DLに対し、 長さLnの間げきを持って形成された膜合う画素 電極間110の短絡について、及び走査信号線の しに対し長さしnの間げきを持って形成された媒 合う商素電極間ITOの粗格については同一平面 上に形成されているため依然として不良の発生が 多い。もちろん、Lu、Luを大きくしていくとこ の不良率はポアソン分布統計に従い、 Lo, Lcに 対して指数的に低下するが、このことは光の透過 する朝口事を著しく低下させ、好ましくない。

また、特開昭62~47621号公報の技術は、 半導体膜と絵葉製優の重長部位に絶縁膜を介在さ 世且つソース・ドレイン電極と半導体層の間にり ンドープのアモルファスシリコン層を介在させた ものである。この従来例は映像信号線下部に画来 電極が設けられ、また前記重畳構造により、上記

特別平4-194823(4)

従来技術と同様の欠点を有していた。

本党明の目的は、液晶表示装置において、液晶 表示装置の面裏が不良となる点欠陥を低減するこ とが可能な技術を提供する。

(課題を解決するための手段)

本願において開示される発明は、次の二つの手 殷によって達成される、第一番目は、先に所定の 厚さを持つ映像信号線を形成し、次に前記映像信 号線上に絶縁膜を被服し、その後JTOを堆積、 加工する。あるいは、先に所定の厚さを持つ走査 映像信号線を形成し、次に前記走査信号線上の電 優材料を陽極酸化して形成した陽極酸化膜を形成 し、その後170を堆積、加工する。第2番目は、 映像信号線に沿って形成される膜合う画表電極Ⅰ TOを同一平面上に形成せず、映像信号線の垂直 方向の同一平面上の画素電極ITO間の距離しを 脳合う映像信号線の距離より大きぐする。

すなわち、本発明は、1つの走査信号線と1つ 映像信号線の交点に浮膜トランジスタを形成し、 前記走査信号線は排膜トランジスタのゲート電徑

於いて、映像信号線、第一の艳緑膜及び透明な画 素電極の形成順序は、映像信号線、第一の絶縁膜、 透明な商業電極であることを特徴とするものであ

また、本発明は、1つの走査信号線と1つ映像 信号線の交点に薄膜トランジスタを形成し、前記 走査信号線は薄膜トランジスダのゲート電極に接 触され、前記映像信号線は薄膜トランジスタのド レイン電極に接触され、前記薄膜トランジスタの ソース電極に接触された面素電極によって液晶を 駆動する機能を有する単位画素を透明基板上にマ トリスク状に形成した液晶表示装置において、所 定の厚さを持つ映像信号線上に所定の厚さの第一 の絶義膜が形成され、透明な画素電極は前記映像 繰上に堆積された前記第一の絶縁膜上の前記映像 信号幕の占有する面積上には存在せず少なくども 前記第一のೇ器膜上をエッチング除去された領域 に形成されているものである。ここで、透明な画 素電極は前記映像線上に堆積された前記第一の絶 棒膜上の前記映像信号級の占有する面積上には存

に接触され、前記映像信号線は薄膜トランジスタ のドレイン電極に接触され、前記薄膜トランジス タのソース電極に接触された画素電極によって液 品を駆動する機能を有する単位商素を透明基板上 にマトリスク状に形成した液晶表示装置において、 所定の厚さを持つ映像信号線上に所定の厚さの第 一の絶縁膜が形成され、透明な画表電極は前記映 像信号線上に堆積された前記第一の絶縁膜上の前 記映像信号線の占有する面積上には存在せず前記 第一の絶縁膓上に形成されているものである。こ こで、映像個号線が3000人以上の厚さを持つ ものがよい。

また、本発明は、1つの走査信号線と1つ映像 信号線の交点に薄膜トランジスタを形成し、前記 走査信号線は薄膜トランジスタのゲート電極に接 触され、前記映像信号線は障膜トランジスタのド レイン電極に接触され、前記薄膜トランジスタの ソース電極に接触された面素電優によって液晶を 駆動する機能を有する単位画素を透明基板上にマ トリスク状に形成した液晶表示装置の製造方法に

在せず、前記第一の絶縁膜上をエッチング除去さ れた領域にのみ形成されているものがよい。また、 その一部を除去される第1の絶縁膜が3000点 以上の厚さを持つものがよい。また、映像信号線 とその一部を除去される第一の絶縁膜がともに 3 000人以上の厚さを持つものがよい。

また、本発明は、1つの走査信号線と1つ映像 信号線の交点に薄膜トランジスタを形成し、前記 走査信号観は薄膜トランジスタのゲート電極に接 触され、前記映像信号線は薄膜トランジスタのド レイン電極に接触され、前記薄膜トランジスタの ソース電極に接触された画券電極によって液晶を 駆動する機能を有する単位画業を透明基板ににマ トリスク状に形成した液晶表示装置において、複 数本存在する走査信号線の第1番目と最終番目を 除く前記走査信号線を平面上で垂直方向の断面構 造にて、前記第1番目と最終番目を除く前記走変 信号線に対して膜合う菌素電極が、前記走査電極 材料を陽極酸化して形成した陽極酸化膜の少なく とも一つの段差上に存在せず、前記画素電極上で

特開平4~194823 (5)

光の透過する関ロ領域に辯膜トランジスタのゲー ト絶縁膜が存在しないことを特徴とするものであ **3**.

また、本発明は、1つの走査信号線と1つ映像 信号幕の交点に薄膜トランジスタを形成し、前記 走査信号線は薄膜トランジスタのゲート電極に接 触され、前記映像信号幕は海膜トランジスタのド レイン電極に接触され、前記薄膜トランジスタの ソース電極に接触された顕素電極によって液晶を 駆動する機能を有する単位画表を透明基板上にマ トリスク状に形成した液晶表示装置において、複 数本存在する走査信号線の第1番目と最終番目を 除く前記走査信号線を平面上で垂直方向の断面構 造にて、前記第1番目と最終番目を除く前記走査 信号線に対して瞬合う透明な画素電極が、前記走 査電極材料を陽極厳化して形成した陽極酸化膜上 に存在せず、前記画素電優上で光の遊過する關口 領域に薄膜トランジスタのゲート絶縁膜が存在し ないことを特徴とするものである。

また、本発明は、走査信号線、階極盛化膜、画

除く前記映像信号線を平面上で垂直方向の断面構 造にて、前記第1番目と最終番目を除く前記映像 信号器に対して関合う商素電極が、関合う菌素の 一方が透明基板あるいは第一の絶縁膜上に形成さ れ、他方の画楽電機との平面上のほぼ中間位置に 形成された映像信号器が匍記第一の絶縁膜上に形 成され、前記他方の西来電極が前記映像信号線上 に形成された第2の絶縁脲上に形成されたもので ある。ここで、前記画楽電極が映像信号線上に存 在しないものがよい。また、複数本存在する走査 信号線の第1番目と最終番目を除く前記走査信号 線を平面上で垂直方向の断面構造にて、前記第1 番目と最終番目を除く前記走査信号線に対して階 合う画素電極が、隣合う画素の一方が透明基板あ るいは第一の絶縁膜上に形成され、他方の菌素電 極との平面上のほぼ中間位置に形成された走査信 号線が前記第一の絶縁護上に形成され、前記他方 の画素電傷が前記走査信号線上に形成された第2 の絶縁膜上に形成されたものがよい。

(AE BE 1

素電極形成順序は、走査信号線、陽極離化膜、画 素電極形成の順序に製造され、陽極酸化膜と画素 電極の製造工程中に、他の絶縁豚の製造工程を含 まない工程で製造されたことを特徴とする液晶表 示装置の製造方法の製造方法である。

前記表示装置に於いて、保持容量を形成する上 部及び下部電極は共に不透明の電極材料で形成さ れたものがよい。また、保持容量を形成する上部 電極は薗兼観極で形成されたものがよい、また. 前記走査信号線と前記陽極酸化膜の厚さの総和が 3000A以上であるものがよい。

また、本発明は、1つの走査信号線と1つ映像 信号線の交点に薄膜トランジスタを形成し、前記 走査信号線は薄膜トランジスタのゲート電極に接 触され、前記映像信号線は薄膜トランジスタのド レイン電極に接触され、前記簿膜トランジスタの ソース電極に接触された國素電極によって液晶を 駆動する機能を有する単位面素を透明基板上にマ トリスク状に形成した液晶表示装置において、複 数本存在する映像信号線の第1番目と最終番目を

上記した手段1は、本発明者が段差に対するJ TOのスッテブカバレジを実験した結果に基ずく。 第3回にその実験結果を示す。縦軸は段差での! TOの切断率、機動はITOが被服すべき段差で ある。段差が1000A以下では切断率はほぼ0 ると小さいが3000人以上で急増し、4000 人以上では90%以上の切断率となる。この実験 結果を基にするならば、上記手段1の様に、まず 所定の厚さ(3000A以上が望ましい)の映像 信号線あるいは走査信号線を形成、絶縁膜を被服 しあるいは前記走査信号線の電極材料を陽極酸化 し、その後にITOを堆積、加工すれば、たとえ **聯合う商素電極ITO間にエッチング不良等によ** りITOが残ったとしても、 段差でITOが切断 され短輪不良は低波する。

上記手段2は、映像信号線の垂直方向の画業量 **帳ITO間の距離が、隣合う映像信号線の距離よ** り大きいため、距離に対するポアソン分布統計に 従い短將不良は著しく低減する。

(事務例)

持開平4-194823 (6)

(実施例1)

本発明の実施例上であるアクティブマトリクス方式の核晶表示装置の被晶表示部の1面素を第4図(要部平面図)で示し、第4図の「~1切断線で切った断面を示す。また、第4図のローロ切断線で切った断面を示す。また、第4図には、第4図のローロ切断線で切った断面を示す。

第4回に示すように、被品表示装置は、下部透明ガラス基板の内側(液品側)の表面上に、薄膜トランジスタTFT及び顕素電極ITOを有する 顕素が構成されている。

各画素は、関接する2本の走査信号線(ゲート信号線)GLと、関接する2本の映像信号線(ゲートドレイン信号線)DLとの交差領域内(4本の画表で囲まれた領域内)に配置されている。各国画が付加容量Caddを含む。走査信号線GLは、列方向に延在し、行方向に複数本配置されている。映像信号線DLは、行方向に延在し、列方向に

映像信号線の段差が2ヵ所ある。点欠陥を誘因する関合う長さしの間隙に画氣電極ITOIが飛膊として残ったとしても、上記2箇所の段差により第3回の実験データに従い断線され点欠陥は生じない。本断面図の主な構成部の詳細形成条件等を以下に示す。

絶縁膜 G 1 は、薄膜トランジスタTFTのゲート絶縁膜として使用される、絶縁膜 G 1 は、例えば、プラズマ G V D で形成された窒化珪素膜を用い、3000 (人) 程度の腰圧に形成される。

映像信号線DLは第1連電膜 d 1、 第2連電膜 d 2を順次重ね合わせて模成されている。第1週 電膜 d 1 は、スパッタで形成した、クロム膜を用いて、500~1000 (人)の膜圧 (本实施例では600 (人)程度の膜序)により形成される。クロム膜は、後述する海膜トランジスタエFTの N+型半導体 fb d 0 との接触、画楽電極 I TO 1 との接触が良好である。また、クロム膜は、後述する第2の週電膜 d 2 のアルミニウムが N+型半速体 fb d 0 に拡散することを防止するという、所

数本配置されている。

保護膜 PS V 1 は、主に、薄膜トランジスタ TF T を退気から保護するために形成されており、対 設性の良いものを使用する。例えば プラズマ CV Dで形成された酸化珪素膜、窒化珪素膜、ある

特別手4-194823(ア)

いはPIQ等の有機絶縁膜で形成されている。

大に、第3回の断面構造を説明する。本断面包は被品LCの容量を充電する薄膜トランジスタTFTを含む断面固である。画素電優ITO1は保護膜PSV1のホトエッチング加工後に形成され、ソース電揺SD1の第1導電膜d1と接触されている。ソース電揺SD1の第2導電膜d2は保護膜PSV1で被覆されている。

るためや、映像信号線DLと走査信号線GL間や保持容量兼子Caddの短絡欠陥を低減するため前記金属を階極離化し、アルミナ絶縁膜、S酸化タンタル絶縁膜を形成しても良い。これらの陽極酸化腺を用いると薄膜トランジスタエドエや保持容量素子Caddの絶縁層は絶縁膜GIと前記陽福酸化腺との複合膜となる。

上記実施例では、各面素に1個の薄膜トランジスタを形成した例を示してきたが、各面素に複数個の薄膜トランジスタを形成しても本見明は適用できる。

最後に、本実施例の画素構造を用いた場合の、 表示マトリックス部の等価回路とその結構図を第 ・7回に示す。

同図は回路図であるが、実際の幾何学的配置に 対応して描かれている。ARは複数面素の二次元 状に配列したマトリックスアレイである。

②中Xは映像信号線DLを意味し、添字G、B及びRがそれぞれ縁、骨及び赤面素に対応して付加されている。Yは走査信号線GLを意味し、添

反転するので、ソース、ドレインは動作中入れ登 わると理解されたい、便宜上一方をソース、他方 をドレインと固定して表現する。

上記発明における走査信号線GL即ちゲート電便GTは、例えば、クロム(Cr)、アルミニウム(Al)、タンタル(Ta)等の金属で形成される。また、絶縁膜GIの電気的耐圧を大きくす

字1,2,3……endは走査タイミングの順序 に従って付加されている。

映像信号線又(赤字省略)は、交互に上側(又は奇数)映像信号駆動回路日 e 及び下側(又は偶数)映像信号駆動回路日 o に接続されている。

SUPは1つの電圧版から複数の分圧した安定化された電圧源を得るための電源回路やホスト(上位演算処理時間)からのCRT(陰極器費)用の情報をTFT被晶表示パネル用の情報に変換する回路を含む回路である。

(実施例2)

本発明の実施例2であるアクティブマトリクス方式の液晶表示装置の液晶表示部の1 画素の映像信号線の平面構造で垂直線上を切断した断面を第8 図で示す。

本実施例の特徴は第8回の断面構造にある。絶 縁膜GI上には第1導電膜d1及び第2導電膜d 2の積層構造で形成された映像信号線DLがあり、 その上には保護膜PSV1膜が形成され、前記保 護膜PSV1はホトエッチング技術で加工されて

特別平4-194823(8)

(実施例3)

本発明の実施例3であるアクティブマトリクス方式の液晶表示装置の液晶表示部の1 商素の定金信号線の平面構造で垂直線上を切断した断面を第9 図で示す。

本実施例の特徴は第9頭の断面構造にある。走

1の導電膜はLcの領域で画素電極ITOlと接 触されている。國素電極ITO1上の絶縁は表示 品質上の不良である残像に影響を与える。画楽電 極ITO1に別の工程で形成された絶縁膜GIと 保護順PSV1が存在すると、GIとPSV1の 界面に電荷が蓄積され残像が大きくなる。本発明 では画素電優ITO1上に絶縁膜GIがないので 残像不食が低級できる。また、画素電極ITO1 上に一旦堆積された絶象膜GIは薄膜トランジス タTFTのゲート絶縁震として使用されるので保 護膜PSV1より薄膜トランジスタの安定化のた めに形成温度が高い。そのため、絶縁膜GIに含 まれる水景のために光の透過する面上の画景電極 ITO1表面が還元され透過率が低下する。その ため、面表電径ITO1上の光の透過する領域の 絶縁順GIを除去することにより、その除去工程 で違元された画素電極JTO1の表面を除去する ことは、透過車の高い被品表示装置を実現できる。 (実施例4)

本発明の実施例4であるアクティブマトリクス

査信号線 G L 上には走査信号線即ちゲート電極 G Tは電極材料である。例えば、アルミニウム(A a)、タンタル(Ta)等の金属で形成される。 前記金属は陽極酸化膜AO、即ち、アルミナ絶縁 腰、5酸化タンタル絶縁膜を形成する。 画素電極 ITO1は前記構造形成後に形成される。その後、 絶縁膜GIを形成する、絶縁膜GI上には第]導 電膜 d1及び第2導電膜d2の程度構造で形成さ れた映像信号線DLがある。従って、走査信号線 GLに対して、膜合う画素電極ITO!間には走 査信号線 C C とその陽極酸化膜 A O の 多があり、 段差が3000人以上の場合上記段差により第3 図実験データに従い断線され走査信号線GLに対 して闘合う面素電極間の電気的短絡による点欠陥 は生じない。この場合の保持容量Caddの上部 意価は映像信号線DLと同様な工程で形成された 第1事駕牒d1、第2導電膜d2で形成される。

本実施例の別な特徴は、絶縁膜 G 1 が光の透過する 画素電極 I T O 1 上 (第 9 図の L r の示す領域) に存在していないことである。 もちろん、第

方式の被晶表示装置の液晶表示部の 1 画素の走査 信号線の平面構造で垂直線上を切断した断面を第 1 0 図で示す。

本実施例の特徴は第10回の断面構造にある。 この場合の保持容量にaddの上部電極は画面を 揺1T0で形成される。従って、保持容量に画っす dの絶縁膜が走査信号線GLの材料を陽極酸化だった れた陽極酸化膜ACのみで構成されているため、 ない平面上の面積で保持容量にaddを形成できる もため、実施例4に比べて関口率を大きくでき、 明るい画面表示ができると言う特徴を持つ。

本実施例の別な特徴も実施例3と同様に、総縁 腰CIが光の透過する画無電極ITO1上(第9 図のLrの示す領域)に存在していないことである。もちろん、第1の導電膜はLcの領域で画素 電極ITO1と接触されている。画素電極ITO 1上の絶縁は表示品質上の不良である残像に影響 を与える。面素電極ITO1に別の工程で形成された絶縁膜GIと保護膜PSV」が存在すると、 GIとPSV1の界面に電荷が着積され残像が大

特別平4-194823 (9)

(実施例5)

本実施例 5 は、前記液晶表示装置の液晶表示部の点欠陥を低減した、本発明の他の実施例である。本発明の実施例 5 である液晶表示部の液晶表示部の複数 間素を第11回(要那平面図)に、同図の「一「切断線で切った断面を第12回に示す。本実施例2の液晶表示装置は、第12回に示す

このように構成される簡素は、同一平面上の面 素電極間の距離が大きくなるので、点欠陥不良に 対する歩留 Y a はポアソン分布統計を用いた次の 指数式に従い著しく向上することができる。

Yamexp(-D·Lo/Ln)×100(%) ここで、Dは第2図で示した従来構造を用いた 場合の点欠陥不良率、Loは同じく第2図の関合 う面素電極間の距離で、Ln本実施例の周一平面

上の画景電極間の距離を示す。

一例として、対角10・4インチ水平方向の映像信号線数が1920本(関合う映像信号線間の距離を110(μm))、走査信号線線数480本のアクティブマトリクス方式の液晶表示装置で、第2回の世来構造での関合う面表電信間の記離してを20(μm)として、世来構造と同じすると、しゃは130(μm)となる。この場合、世来構造の不良なとの、4(歩留Ya=60%)、0・2(歩留Ya=80%)とすると、本実施例の点欠陥歩留Yaはそれぞれ94%、97%と世来構造に比べて著しく向上することができる。

なお、第11回に示す様に同一平面上にある簡素電極ITO11あるいはITO12は走査信号線GLに対しても、同一平南の融合う距離は関合う走査電極間の距離より大きいので点欠陥をさらに低減できるという特徴を持つ。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明の実施例によれば、

4. 図面の簡単な説明

第1国は本発明の実施例1であるフクティブマトリクス方式の商品表示装置の被品表示不の1面図の映像信号線に対する医角方向の断面図の映像信号線に対する医角方向の断面図の映像信号線に対する医力方向の断面図を 3 回はインジュウムスズ酸化物の段差のでする切断率、第4図は本発明の実施例1であるアクティブマトリクス方式の商品表示装置の

示部の1 産業を示す要都平面図、第5回は前記第 4図のⅡ~Ⅱ切断線で切った部分で海膜トランジ スタを含む断面図、第6図は前記第4図のローロ 切断線で切った部分で保持容量素子を含む断面図、 第7図はアクティブマトリクス方式の液晶表示装 置の核晶表示部を示す等価回路図、第8回は本発 明の実施例2であるアクティブマトリクス方式の 液晶表示装置の液晶表示部の映像信号線の垂直線 上の断面図、第9回は本発明の実施例3であるア クティブマトリクス方式の液晶表示装置の液晶表 示部の走査信号線の垂直線上の新園図、第10図 は本発明の実施例4であるアクティブマトリクス 方式の液晶表示装置の液晶表示部の走査信号線の 垂直幕上の衝面圏、第リリ回は本発明の実施例を であるアクティブマトリクス方式の液晶表示装置 の被晶表示部の複数の國素を配置したときの平面 図、第12図は前記第11囱の!―!切断線で切 った部分で映像信号線に対する直角方向の断面図 である.

SUB…透明ガラス薬板。GL…走査信号線、

特開平4-194823 (10)

G T …ゲート電橋、SD…ソース電極、

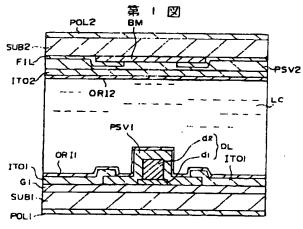
PSV…保護族、LC…核品。

TFT…輝腹トランジスタ、ITO…透明電極、

d…導電膜、Cadd…保持容量素子、

A O … 陽極酸化原、 C p i x … 液晶容量(英文 字の後の数字の示字は省略)。

> 代理人 汨 2



POLI,POL2: 44.115 SUB2: FEFT TO ZELE PSV2: DT- 741/2019 STATE

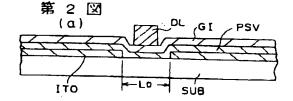
FIL: カラ・フィルタ ITO2 Find BULL TOYS

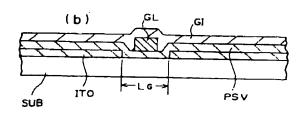
ORI2 I BE FINE LC: AL

ORI I. TRATEIRE

BM: アフ・クマトリフス PSV!: 〒101/3/2/2019時間 ITO! 近州森本番班 DL: 8\$1818955 (8d1, d2)

GIT IN MERE SUBI T POTIZALE





DL: 851曾18号級 GI: 7"- + ABABAE

PSV: 情限トランシスタの13を制度

ITO BRAKE S GL: *克查信号A*LC

LO. IB 明画丰春与图の,ELE

(終傷的影響為方向)

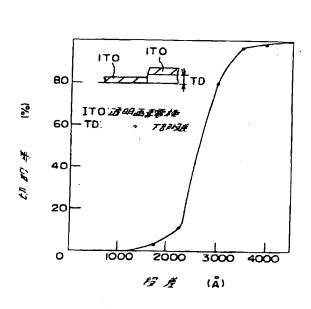
LG:

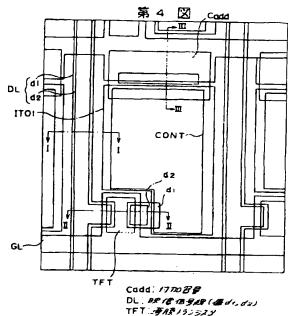
(泛直信号牌里直方向)

SUB: カプラスまプタ

特問年4-194823 (11)

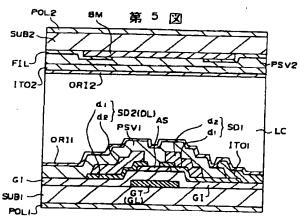
第 3 図





DL : 8年18-18-948 (番d1, d2) TFT : 項A系15252.3 ITOI: 西明政士学校

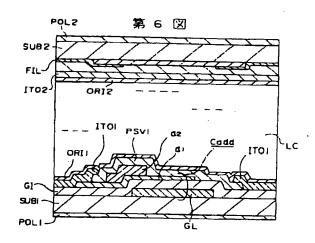
GL: 2 2 18 424 CONT: 12 3 9 18 00 2 11 - 2 - 2 3 16



POLI, POL 2: 18 X 16 SUB2: 上部カラス事類 PSV2: カラ-フィルタの1989A

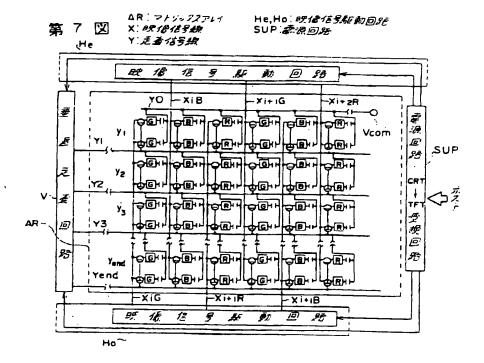
F3L: カラールルタの浮頭 F1L: カラールルタ ITO 2: 対通道や高素療法 ORI2: 上が単で向発 LC: 小産品 ORII: アが企の機

ORI(: アルビの地 BM: アラ・ファリフス PSVI: 伊州ドラシンフの1888年 ITOに近知高度を設 DL: 伊州市 18号48 GI: アート 地域地 SUBI: アポガラスを SD: ソース・ドエンをは GT: アートテスト GT: アートテスト GT: アートテスト GT: アートテスト GT: アートテスト

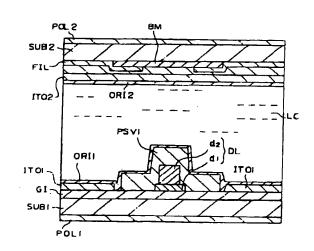


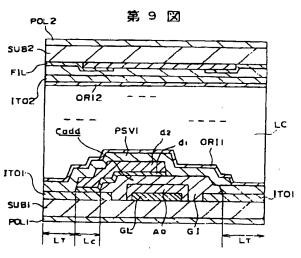
GL 2513520 GI: T-FIRMARE SUBI: TRANSARE Codd: 177000

特開平4-194823 (12)



第8図

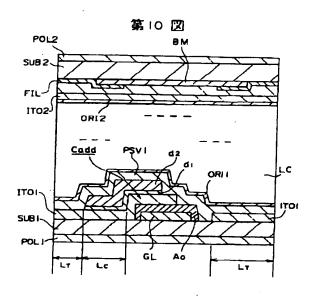


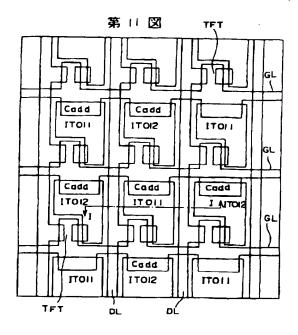


AO: *MB.I&BE!L RE* GL *IE IE IE IE* Cadd: *1310BI*

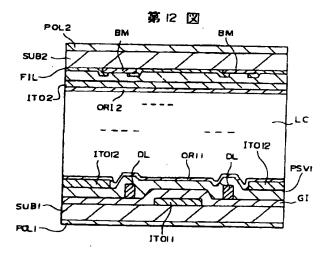
LT 医卵基素包排除上口光透過分形 LC 透明再表型注之小管持身接触分野等

特別平4-194823 (13)





DL: *性情情情* Codd:*r11039* TFT:*學院175529*



TOH, TO12 JAPA # # 18 GL: 2 & G 9 42 GI: 7-1 # 46,00 SUBI: 7 # 18 7 7 8 3 12 DL: 89 18 18 9 28